

# 機器分析センター講習会

## FE-SEM (JSM-7000F)

- 講習日：5月26日(金), 29日(月),  
6月1日(木), 6日(火), 15日(木), 21日(水)
- 時間：10:00~16:00 (予定)
- 実施場所：機器分析センター1F X線元素分析室
- 対象：FE-SEM(JSM-7000F)利用者・EBSD利用者
- 定員：昨年度利用実績のある研究室 3名まで  
昨年度利用実績のない研究室 2名まで
- 持参品：筆記用具、ノート、USBメモリ
- 講師：三好 規子

受講希望者は、**担当教員の許可を得て e-mail にてお申込み下さい。**  
**締切日以降の申し込みは一切受付できません。**

JSM-7000F は、装置内で飛散する恐れのある物質(粉末、電子線に弱い薄膜等)は観察不可となっておりますのでご注意ください。

### 装置講習会 受講申込要領

- ①氏名 ②学年または職名 ③所属研究室(指導教員名)  
④受講希望日(第3希望日まで)

申込締切：平成29年5月15日(月) 12:00

申込先：機器分析センター事務室 TEL 3391

e-mail(kitcia@kitcia.kyutech.ac.jp)

※後日、受講日をご連絡します。